공계특허 97-72358 1/2

①대 한 민 국 특 허 청 (KR) ●공 개 특 허 공 보(A)

Diat. Cl.

제 2658 호

II 01 L 29/50

❸공개인자 1997. 11. 7

⊘출원일자 1996. 4. 1

₩공개번호 97-72358

@출원번호 96- 9774

십사경구 : 있음

영 육 경기도 설난시 분당구 수내동 55 롯데이파트 132 1504

② 출 원 인 아님산업 주식회사 대표이사 확 인 신

시뮬록별시 성등구 성수 2가 280-8 (우:133-120)

70 대리인 변리사 서 만 규

(전 2 면)

& 반도체패키지의 제조방법 및 구조

돈 발명은 반드세패기지의 제조방법 및 구조에 관한 것으로, 반도세찮의 저민을 외부로 노출시켜 피트통작시 발생되는 얼락들의 효과를 국대화하여 때에지의 수명을 연장시키고, 신화성을 항상시킴은 불문, 패키지의 몸덩 부 외축에 위치한 리드는 절단하고, 골딩부 내축에 위치한 리드는 그 저면은 외부로 노출시켜 마더보드에 실장 시 티드의 저면에서 신호전달을 하도록 함으로서 실장면적을 최소할 수 있는 반모계때키시이다.

공기록터 97-72358 2/2

특허청구의 범위

1. 디수의 리드가 형성되고, 상기 다수의 리드 중앙부에는 침탑재판이 없는 리드프레임을 형성하는 단계와: 상기 리드프레임의 다수의 리느 중앙부에 만도제집을 위치시켜 와이어본당을 실시하는 단계와; 상기 와이어본 당된 리드, 반도계집 및 와이어를 외부의 산회 및 부칙으로부터 보호하기 위하여 물명하는 단계와; 상기 단계 후에 물명영역 의자에 위치한 리드를 절단하는 단계로 이두어진 것은 즉성으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

2. 제1항에 있어서, 상기 와이어본당은 배물 홈(Vacuum Hole)이 형성된 하디블릭에 반도채칭을 위치지켜 상기 배움 흉로 공기를 빨아들여 반도체침을 지지 고장하는 것을 특징으로 하는 반도채백기지의 제조방법,

3. 게1항에 있어서, 상기 불당단계는 액상 봉지제를 사용하여 물당하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 저 소방법.

4. 저1형 또는 J항에 있어서, 엑상 봉지재를 시용하여 골딩하기 전에 골딩영역에 댇을 형성하여 예상 봉지재가 된다. 넘치는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는 반노제패기지의 제조방법.

5. 세1항에 있어서, 상기 물명단자는 물고 침파운드를 사용하여 돌덩하는 것을 특징으로 하는 반도세패키지의 제조방법,

6. 저3합 또는 5항에 있어서, 상기 액상 봉지재 및 물트 쳐피운으로 물명 후, 150°C 이상의 고운에서 수시킨 노출시켜 정화시키는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

7. 제1장에 있어서, 상기 반도체때키지의 저면에는 그라인도 (Grind) 물 실시하여 줄래쉬 (Flash) 물 제거하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

8. 제1함에 있어서, 생기 물명영역의 의각에 위치한 리드를 절단시 절단을 용이하게 하기 위하여 절단되는 부위의 리드에 노치(Notch)를 형성한을 특징으로 하는 반노제폐키지의 제조방법.

9. 서면이 외부로 직접 노출되는 바도체험과; 상기 반도체험의 의촉에 위치되고 물림영역을 벗어나지 않으며 지면이 외부로 노출되어 저면에서 신호의 입출력이 이루어지는 다수의 리드와: 상기 반도채취과 리드를 면결시 최주는 와이어와; 상기 반도체험, 리드 및 와이어를 외부 환경으로부터 보호하기 위하여 물림된 액상 봉지재또는 컴파운드로 구석된 것을 특징으로 하는 반도체폐기지의 구조.

10. 제9함에 있어서, 상기 몰딩된 역상 봉지대 및 권파운드는 리드 및 반도체장의 상부로만 불당된 것을 복장으로 하는 반도제패키지의 구조.

11. 제9함에 있어서, 상기 반도체패키지의 자면에는 플레쉬(Flash)의 제거를 위해 그라인드(Grind) 된 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.

12. 제9할에 있어서, 디드프레임의 다수의 리드 중앙부에는 침발재판이 없는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조. •

※ 참고사항: 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면의 간단한 설명

